บทคัดย่อ

การหาอายุการกักเก็บ(Shelf Life)ข้าวโพดหวานกระป้อง ซึ่งกระป้องที่ใช้เป็นกระป้องสาม ชิ้น(3-Piece Can)บรรจุเมลีคข้าวโพดหวาน หลังจากนั้นนำกระป้องไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและ อุณหภูมิ 55°C แล้วนำกระป้องมาเปิดทดสอบด้วยเทคนิค EIS, PotentiostaticและICP ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งได้มาจากการคำนวณโดยใช้วิธีการทดสอบในสภาวะเร่ง(Accelerated Shelf Life Test, ASLT) สภาวะที่ใช้ในการบรรจุกระป้องมี 2 สภาวะคือ A และ B การวิเคราะห์ ระยะเวลาในการกักเก็บอาศัยพื้นฐานจากการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี(Rate's Law) ซึ่ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงคำความเข้มข้นของสารบางตัวในปฏิกิริยา รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง คังกล่าวอาจเป็นปฏิกิริยาอันดับสูนย์ อันดับหนึ่งหรืออันดับสองแล้วแต่ธรรมชาติของปฏิกิริยานั้น ๆ ในเทคนิค EIS และ Potentiostatic นั้นได้ประยุกต์ใช้ตัวแปรของแต่ละเทคนิคมาวิเคราะห์แทนค่า ความเข้มข้นในเทคนิคทางเคมีที่ใช้กับเทคนิค ICP เมื่อเลือกกราฟที่มีอันดับถูกต้อง หาค่าอายุการกักเก็บกับ อุณหภูมิ สมการจากกราฟนี้ใช้เป็นสมการที่หาค่าอายุการกักเก็บได้

ผลการทดลองพบว่าเทคนิก Potentiostatic ให้ปริมาณก่าของกระแส(Current, I) เมื่อนำไป วิเคราะห์หาอายุการเก็บพบว่าสมการที่ได้จากการพล็อตกราฟ Linear Plots เป็นปฏิกิริยาอันดับสอง (n=2) ให้ค่าอายุการเก็บได้ใกล้เคียงที่สุดโดยได้สมการในสภาวะ A และ B คือ Int = 0.019(T)+5.07 และ Int = -0.128(T)+7.62 ตามลำดับ เมื่อ t คือ อายุการเก็บ(วัน) และ T คือ อุณหภูมิ($^{^{O}}$ C)

เทคนิค EIS มีเฉพาะค่า R_r ที่เหมาะสมนำไปใช้คำนวณหาอายุการกักเก็บได้เป็นปฏิกิริยา อันดับหนึ่ง(n=1) เมื่อนำไปวิเคราะห์หาอายุการเก็บพบว่าสมการที่ได้จากการพล็อตกราฟ Linear Plots ให้ค่าอายุการเก็บได้ใกล้เคียงที่สุด โดยได้สมการในสภาวะ A และ B คือ lnt=-0.071(T)+7.62 และ lnt=-0.037(T)+6.742 ตามลำดับ

เทคนิค ICP พบว่าภายในกระป้องขณะทคสอบมีความเข้มข้นของคีบุก(Sn²⁺)ที่ละลายออกมา มีค่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับก่าความเข้มข้นที่มาตรฐานกำหนคคือ 100 ppm เมื่อนำไปวิเคราะห์หาอายุ การกักเก็บพบว่าเป็นปฏิกิริยาอันคับหนึ่ง(n=1) สมการที่ได้จากการพล็อตกราฟ Linear Plots ให้ค่า อายุการเก็บได้ใกล้เคียงที่สุด โดยได้สมการในสภาวะ A และ B คือ lnt = -0.043(T)+8.422 และ lnt = -0.064(T)+13.44 ตามลำคับ

สรุปได้ว่าเทคนิค Potentiostatic, EIS และ ICP สามารถนำไปหาอายุการกักเก็บได้ จากการ ใช้สมการคำนวณพบว่า เทคนิค Potentiostatic และ EIS ให้อายุการกักเก็บใกล้เคียงกับค่าที่ทาง อุตสาหกรรมอาหารกระป้องใช้อยู่ในขณะที่เทคนิค ICP ให้ค่าอายุการเก็บสูงกว่ามาก The shelf life equations of canned sweet corn as a function of temperature were found. The Accelerated Shelf Life Test (ASLT) technique was used with the two coating conditions A and B respectively. To determine the shelf life, two electrochemical methods for the can surface, the Electrochemical Impedance Spectroscopy(EIS), and the Potentiostatic(PS) were used while the chemical test for the metal dissolution was the Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy(ICP) respectively. Each techniques gave more than one parameter. According to the principles of the Rate's Law of the chemical rate of reaction, the plot of the test parameters with time gave the order of reaction, which could be zero or first or second order respectively. With the plot of the best fit order of reaction, the shelf life of the can were found from the critical parameter's limit such as the coated surface failed when the coated film resistance falled below 10^6 ohms in EIS or when the Iron or tin ion were above 100 ppm for the ICP. Reploted the shelf life with temperature, the plot gave the shelf life equation.

The results showed that Potentostatic technique gives the current(I), which could be used to find shelf life equation from the Linear Plots of second order reaction(n=2). The shelf life equation in the condition A and B are: lnt = 0.019(T) + 5.07 and lnt = -0.128(T) + 7.62 respectively.

For the EIS techniques, the film resistance (R_f) was used to calculate shelf life, for the first order reaction (n=1). Shelf life equation in the condition A and B are : lnt = -0.071(T)+7.62 and lnt =-0.037(T)+6.742 respectively.

ICP techniques showed that canned sweet corn had very low dissolved of Tin(Sn²⁺) when compared with the canned food standard of 100 ppm. The shelf life equation from Linear Plots was first order reaction(n=1). Shelf life equation in the condition A and B are:

lnt = -0.043(T) + 8.422 and lnt = -0.064(T) + 13.44 respectively. For all cases T is Temperature in celcius and t is shelf life in days.

In conclusion, even if all the three techniques gave a shelf life equation. Only the shelf life equations derived from Potentiostatic and EIS techniques gave the shelf life that are in the acceptable range of the industries while the ICP shelf life equation gave a too high shelf life.